

專利權授權/讓與公告

公告主旨	有鑑於在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，企業掌握優質專利可形成強有力的防護網，並可藉此累積企業技術能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼；國立中央大學擬將其所擁有之優質專利，以 <u>授權或讓與</u> 方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力及促進整體產業發展，並提升研發成果運用效益。歡迎各界洽詢。
公告時間	114年6月10日
公告內容	<p>一、申請資格：國內依中華民國法令組織登記成立之公司法人</p> <p>二、申請日期：即日起至114年9月10日17時00分止</p> <p>三、申請方式：請逕向本校研發處 智權技轉組 詢問相關資訊</p> <p>四、授權/讓與專利內容：詳見附件清單</p> <p>(專利技術內容請參考本校技術媒合網網頁介紹 http://ipm.ncu.edu.tw/prod.asp)</p>
聯絡人	研發處 產學營運中心智權技轉組魏經理
聯絡電話	03-4227151 轉 27078
電子郵件	weijialing@ncu.edu.tw

序號	本校編號	專利名稱	公告號	國別	發明代表人
1	105026US	無線射頻辨識標籤的快速辨識方法 FAST RFID TAG IDENTIFYING METHOD	10,055,622	美國	江振瑞
2	108052TW	線切割放電加工工件表面粗糙度預測方法	1717122	中華民國	江振瑞
3	101052US	節能發光二極體封裝	8,803,427	美國	孫慶成
4	104010TW	全像裝置與其資料讀取方法	1571869	中華民國	孫慶成
5	104011TW	全像碟片與全像儲存系統	1571870	中華民國	孫慶成
6	106001TW	預測癌症放射線治療之預後的分析器及方法	1614629	中華民國	馬念涵
7	106035TW	評估個體罹患泌尿上皮癌之風險的方法及其套組	1718474	中華民國	馬念涵
8	107025TW	第二型混成吸收光偵測器	1722305	中華民國	許晉璋
9	109018TW	高亮度單極化輸出面射型雷射陣列	1755797	中華民國	許晉璋
10	100094TW	分析套組及分析方法 ASSAY KIT AND ANALYSIS METHOD	1472369	中華民國	陳健生

11	103024US	ANNULAR SCANNING DEVICE FOR OPTICAL TOMOGRAPHY SCANNING AND IMAGING SYSTEM	10042160	美國	潘敏俊
12	109040US	RECURSIVE DISCRETE FOURIER TRANSFORM DEVICE/適用於遞迴式傅立葉轉換(RDFT)/遞迴式反傅立葉轉換(RIDFT)演算法之輸入抽取方法	11,4165,79	美國	薛木添
13	108050US	檢測裝置/DETECTING DEVICE	11,313,989	美國	潘敏俊